### PHOTOELECTRON-MULTIPLYING DEVICE

Patent number:

JP60136147

**Publication date:** 

1985-07-19

Inventor:

NAKAMURA KIMIHIKO; others: 01

**Applicant:** 

NIPPON GENSHIRYOKU JIGYO KK

Classification:

- international:

H01J43/30

- european:

Application number:

JP19830242114 19831223

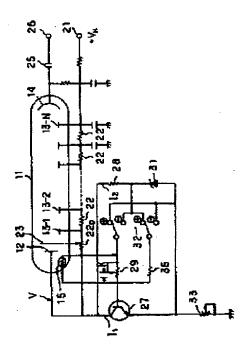
Priority number(s):

Report a data error here

#### Abstract of JP60136147

PURPOSE: To improve responsiveness to a temperature change while performing temperature compensation with high accuracy by sealing a temperature detector into a photomultiplier tube or a vacuum tube equivalent to it for performing temperature compensation.

CONSTITUTION: A transistor 27 is an element, which performs current control for temperature compensation, whereby one end of a parallel circuit consisting of a temperature detector 15 and a potentiometer 29 for setting up a compensation amount through it, is connected to its base. Said parallel circuit is impressed by constant voltage to be set up by a Zener diode 31 serially connected to a resistance 28. Said constant voltage undergoes change-over of polarity in accordance with a temperature property of a temperature detector 15. That is to say, the voltage V is changed in accordance with temperature while selecting the polarity of a polarity change-over switch 32 and regulating a compensation amount setup position K of the potentiometer 29. Thereby, responsiveness to a temperature change is improved thus being able to perform temperature compensation with high accuracy.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

# ⑱ 日本国特件庁(J.P)

⑪特許出願公開

# <sup>⑫</sup> 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-136147

@Int Cl.4 H 01 J 43/30

識別記号

庁内整理番号 6680-5C

匈公開 昭和60年(1985)7月19日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 光電子增倍装置

> ②特 願 昭58-242114

**多出** 願 昭58(1983)12月23日

川崎市川崎区浮島町4番1号 日本原子力事業株式会社研

究所内

切発 明 者 宫 司 潔

川崎市川崎区浮島町4番1号 日本原子力事業株式会社研

究所内

⑪出 顧 人 日本原子力事業株式会 社.

東京都港区三田3丁目13番12号

20代 理 人 弁理士 山内 梅雄

1. 発明の名称

光電子增倍装置

- 2. 特許請求の範囲
- 1. 光電子増倍管と、この光電子増倍管内ある いはこれとほぼ同等の温度特性を示す真空のい内 に配置された温度検出器と、この温度検出器の検 出温度に応じて前記光電子増倍管の出力特性を補 假する温度補償国路とを具備することを特徴とす る光電子地倍装置。
- 2. 温度補償回路が光電子増倍管と共通の電源 に接触されていることを特徴とする特許請求の籠 囲第1項記載の光電子増倍装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

水発明は光電子増倍管の温度特性を補償した光 電子順倍装置に関する。

[発明の技術的特景]

光電子順倍繁は、入射した光を電子に変えて、 その電荷を10万倍程度に増幅するもので、放射 被測定や光分析あるいは分光針を用いた試験等に 用いられる。

ところで光電子増倍質は、周囲の温度に応じて その出力特性が変化する。例えば放射線測定のた めに光電子増倍管を直接大気に触れる状態で遅外 に配躍したとすると、一年を通じてその出力が数 十パーセントもの範囲で変動することになり、 剤 定が不可能となる。そこで従来では光電子増倍管 の周囲を厚い断熱材で被覆し、更に断熱材内部に 忍度額節用のヒータを取り付けて、温度の影響を、 除去する工夫が行われていた。また光電子増倍管 の外壁近くに温皮検山器を設けておき、温度の変 動に応じてプリアンプ等の後段の回路部分で出力 の補償を行う場合もあった。

しかしながら前者の光電子増倍装置では、断熱 材を含めた装置全体がかなりの大きさとなり、消 毀智力も多くなるという欠点があった。また後者、 の光程子地倍数置では、気温の変動に対する光電 子始倍管の温度変化と温度検出器の応答がかなり 異なり、正確な温度補償が困難であった。すなわ

## 特問昭60-136147(2)

5光電子場倍管の内部は真空に保たれているので、 熱の伝導が少なく、温度変化が極めて緩やかであ り、温度検出器を用いてこの内部温度を常に正確 に推定し制度することは現実的に不可能であった。 「発明の目的」

本発明はこのような事情に鑑み、特別な断熱樹 造を必要とせず高精度に光電子増倍管の管内の温 度を検出し相償を行うことのできる光電子増倍装 限を提供することをその目的とする。

#### [ 発明の 桁成]

本発明では、光電子地倍管内あるいはこれとほぼ同等の温度特性を示す真空の管内に温度検出器を配配し、この温度検出器の検出温度に応じて光電子地倍管の出力特性を補償する。このための温度地傾回路の電源は、光電子地倍管と非通化することができる。

#### 〔実施例〕

以下契約例につき本発明を辞細に説明する。 第1図は光電子増倍管の内部に温度検出器を取り付けた状態を表わしたものである。光電子増倍

笛は電極構造によって幾つかの種類に分類するこ とができる。図では静電界形の光電子増倍管を示 している。光電子増倍管11の内部には、光の入 別によって電子を発生するフォトカソード12か 配置されている。発生した電子は破線で示したよ - う第1ダイノード13-1に入射し、ここで2次 電子の増倍を行う。続いて第2ダイノード13-2、 第 3 ダイノード 1 3 - 3 と 順 次 増 倍 が 繰 り 返 され、最終段のアノード14から増倍後の信号が 取り出される。サーミスタあるいはポジスタ等の - 温度検出器 1 5 は、電子あるいは光の進路をなる べく阻害しない場所に配置される。管内は真空の ため熱の移動はほとんどない。また管内に特別な 熱発生源は存在しないので、温度検出器 1 5 の配 置すべき箇所に上記した以外の特別の制限は存在 しない。しかしながら温度検出器と5を管壁や電 極ピンと直接接触させることは、外部の温度の影 響を受けることとなり好ましくない。本実施例で は、光を催子に変換するフォトカソード12の温 度要化を顕視し、温度検出器15をこのフォトカ

ソード12の近傍に配置している。

第2図は本契縮例の光電子増倍装置を扱わしたものである。光電子増倍等のアノード14には、高電圧印加端子21から+800~+13000 程度の高電圧(+Vn)が加されるように接続でいる。この高電圧は、抵抗22を適列には続けている。にからよっては改降下され、各ダイイ印はたデバイダによっては改びがりット23に始続ったがより、カンード12に接続されている。またアンード14から得られる出力は、コンデンサ25を介して出力端子24かになっている。

さて、フォトカソード 1 2 はトランジスタ 2 ? のコレクタと抵抗 2 8 の一端にも 接続されている。トランジスタ 2 ? は温度補償のための電流側御を行う表子で、そのベースに温度検出器 1 5 とこれによる補正費を設定するためのポテンショメータ 2 9 から成る並列回路の一端を接続 している。この並列回路には、前記した抵抗 2 8 と 直列に接続

されたツェナーダイオード31によって設定される定既圧が印加されるようになっている。 この定てには、温度校出器15の温度特性に応じて極性の切り換えが行われる。 極性切換スイッチ32はこのためのスイッチであり、回路關盤時に図の⊕側あるいは⊖側に接点の設定が行われる。

トランジスタ21のエミッタとツェナーダイオードのアノード側は、一端を接地されたポテンショメータ33の他端にそれぞれ接続されている。このポテンショメータは、光砥子増倍質のゲインを観整するためのものである。

以上のような回路で光電子 単倍管のフォトカソード」 2 に印加される電圧を V とする。この電圧 V はトランジスタ 2 7 のコレクタ・エミッタ間を流れるで流 1、および低抗 2 3 を流れる 枢流 1、によって決定されることになる。今 デバイダの各 低抗 2 2 の 抵抗値の和を R とする。この 場合において 第 3 図は極性 切換スイッチ 3 2 が ⊖ 側に 選択された 状態を 扱わす。

第3 図で温度検出器 1 5 の抵抗値をRr、、抵抗 2 8 の抵抗値をRz、ポテンショメータ 2 9 の抵抗値をRr、大ランジスタ 2 7 のベースと概性 切換スイッチ 3 2 の間に配置された固定抵抗 3 5 の低抗 磁をR。とする。またツェナーダイオード 3 1 の両端に現われる定程圧を Vz とする。この場合に以下の式が成立する。

$$\frac{V_n - V}{R} = I_1 + \frac{V - V_z}{R_z} \cdots \cdots (1)$$

この(1)式は次のように変形することができる。

$$\frac{V_{n}}{R} = \frac{V}{Rz} = \frac{V_{x}}{Rz} - \frac{V_{x}}{Rz}$$

$$\frac{V_{n}}{R} = \frac{V_{x}}{Rz} - \frac{V_{x}}{Rz} - \frac{V_{x}}{Rz}$$

$$\frac{V_{n}}{R} + \frac{V_{x}}{Rz} - \frac{V_{x}}{Rz} - \frac{V_{x}}{Rz} - \frac{V_{x}}{Rz}$$

$$\frac{V_{n}}{R} + \frac{V_{x}}{Rz} + \frac{V_{x}}{Rz} - \frac{V_{x}}{Rz}$$

 $R_{\tau} = R_0 E \times p \left( B \left( \frac{1}{T + 2.73} - \frac{1}{2.73} \right) \right)$ 

 $R_K = K \cdot R_L$ 

である。

(1) 式を変形すると次のようになる。

$$V_n = \frac{R_B}{R_U + R_B} V_z$$

よって光電子順倍管のフォトカソード 1 2 に印加される電圧 V は、極性切換スイッチ 3 2 が ⊖ 側に設定された場合(第 3 図)には、( 2 ) 式を変形して次のようになる。

$$V = -\frac{R \cdot R_z}{R + R_z}$$

$$(\frac{V_u}{R} + \frac{V_z}{R_z} - \frac{R_s}{R_s} (R_u + R_s) V_z)$$

極性切換スイッチ3.2が田側に股定された第1四

ところでトランジスタ 2 7 のベース 電位を V 。 とし、ベース・エミッタ間の 電圧を V 。。で 扱わす と、電流 1 , は 次のようになる。

$$I_{1} = \frac{V_{n} - V_{nn}}{R_{n}} \cdots \cdots (3)$$

V<sub>n</sub> → V<sub>n E</sub> の場合、(3)式は次のように変形できる。

$$S_{i} = \frac{V_{a}}{R_{E}} = \frac{R_{a}}{R_{E} (R_{u} + R_{a})} V_{z}$$
......(4)

ここで抵抗値R。は次の如く定義する。

$$R_{H} = \frac{R_{+} \cdot R_{H}}{R_{T} + R_{H}}$$

ただし、R。をOでにおける低抗値とし、Bをサーミスタ建設、Tを温度(で)またKをポテンショメータ 2 9 の補正畳設定位置(C M K M I )とすると、

の場合には、抵抗催R。とRu を入れ換えることにより、鑑圧Vを求めることができる。

$$V = \frac{R \cdot R_z}{R + R_z}$$

$$\left(\frac{V_{II}}{R} + \frac{V_z}{R_z} - \frac{R_U}{R_E (R_U + R_E)} V_z\right)$$
...... (6)

以上の (5) 式で R·Rz R<sub>B</sub> (R<sub>U</sub> + R<sub>B</sub>)

の項、および(6)式で

$$\begin{array}{cccc} R \cdot R_z & R_0 \\ \hline R + R_z & R_E & (R_0 + R_0) \end{array}$$

の項は、光電子地倍管の内部温度によって変化する。すなわち極性切換スイッチ32の極性を選択し、ボテンショノータ29の相正針設定位限 K を調整することにより、電圧 V を温度に応じて変化させ、山力特性を一定に保つことができる。

また高電圧V。を変化しても温度系数の項は変化しない。したがって温度系数の設定が容易となる。

ところで以上の説明では、 (3) 式で存在した 電圧 Vas の項を (4) 式で削除した。電圧 Vas を 存置させた場合には、電流 I は次のようになる。

$$I_{1} = \frac{V_{S} - V_{SE}}{R_{B}}$$

$$= \frac{R_{B}}{R_{E} (R_{U} + R_{B})} V_{Z} - \frac{V_{BS}}{R_{E}} \cdots (3)$$

従って(6) 式は次のようになる。

$$V = \frac{R \cdot R_z}{R + R_z}$$

$$\left( \frac{V_u}{R} + \frac{V_z}{R_z} - \frac{R_a}{R_u \cdot (R_u + R_a)} \right)_z$$

$$+ \frac{V_{us}}{R_s} \cdot \dots \cdot (6)$$

寄とした状態で、電圧Vの温度係数をほぼ等にすることができることを意味する。

#### 〔発明の効果〕

このように本発明によれば、温度検出器を光電子 増倍管あるいはこれと等価な真空の管に対じ込み、温度補償を行うこととしたので、温度変化に対する応答性が良く温度補償を高精度に行うことができる。また管外に配置される補正回路は光電子 増倍管に加える電圧電源を兼用できるので、安価であり、またこれにより背毀電力が特に増加することもない。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は温度検出器を取り付けた光電子場倍額の原理図、第2 図は本発明の一実施例における光電子単倍数度の回路図、第3 図および第4 図は第2 図に示した回路における極性関換スイッチの各級定状態別の回路図である。

- 11 .....光電子順倍管、
- 15……温度换出器、
- 2 1 …… 高電圧印加端子、

ここで電圧  $V_{n,n}$  の 温度 保設 は次式で 扱わされる。  $V_{n,n} = 0$  .  $6 - 3 \times 10^{-6}$  T また (7) 式は次のようになる。

$$V = \frac{R \cdot R_{z}}{R + R_{z}}$$

$$\left(\frac{V_{R}}{R} + \frac{V_{z}}{R_{z}} - \frac{R_{u}}{R_{R} (R_{u} + R_{b})} V_{z} + \frac{V_{ab}}{R_{b}} \right) \cdots (7)$$

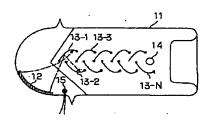
他圧 V m m の温度変化による電圧 V の変動が問題となるが、この電圧変動は、温度が 0 でから 5 5 でまで変化したときであっても 0 . 3 5 ボルト以下である。この実施例の場合、 V m が 1 0 0 0 ボルトのとき、電圧 V は 1 3 3 ボルトから 2 0 5 ボルトまで変化する。 従って電圧 V m m の変動は実質上紙視できることになる。

このことは、補正虚散定位置 K を 0 にしたとき、 すなわち温度検出器 1 5 の両端を短絡し補正数を

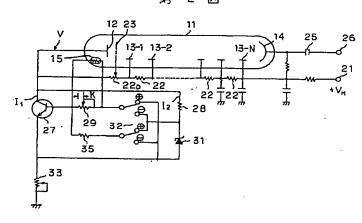
2 7 ······ トランジスタ、 2 9 ······ポテンショメータ。

出 願 人 日本原子力事架株式会社

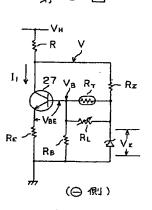
第 1 図



# 第 2 図



第 3 図



第 4 図

